

магн. поле, в частности при распространении радиоволн в ионосфере (см. *Гиromагнитная частота*).

В кристаллах движение носителей заряда сложнее вследствие взаимодействия с ионами решетки. В пост. магн. поле энергия электрона или дырки δ и проекция их квазимпульса p на направление H сохраняются, так что в импульсном пространстве движение происходит по кривой пересечения изоэнергетич. поверхности $\delta(p)=\text{const}$ плоскостью $p_H=\text{const}$. Если эта кривая замкнутая, то движение является периодическим и происходит с Ц. ч.:

$$\omega_c = |e| H/m_c c.$$

Здесь m_c — константа, наз. циклотронной массой носителя заряда. Твердое тело, помещенное в магн. поле, интенсивно поглощает энергию излучения с частотой ω_c (см. *Циклотронный резонанс*). *М. И. Каганов.*

ЦИКЛОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — эл.-магн. излучение заряженных частиц, движущихся по окружности или спирали в магн. поле; один из видов магнитотормозного излучения. Отличие от синхротронного излучения, термин «Ц. и.» обычно относят к магнитотормозному излучению нерелятивистических частиц, происходящему на основной циклотронной частоте и её первых гармониках.

ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗОНАНС — резонансное поглощение эл.-магн. энергии электронными проводниками (полупроводниками, металлами), помещенными в пост. магн. поле, на частотах, равных или кратных циклотронной частоте носителей заряда (электронов и дырок). Ц. р. (по старой терминологии — диамагнитный резонанс) предсказан Я. Г. Дорфманом в 1951 и Р. Б. Динглем в 1952, экспериментально обнаружен Ч. Киттелем (Ch. Kittel) с сотрудниками в 1953.

Явление Ц. р. может быть объяснено на основе законов классич. физики. Носители заряда в пост. магн. поле H движутся по спирали с осью вдоль H . В плоскости, перпендикулярной H , движение является периодическим с циклотронной частотой:

$$\omega_c = |e| H/m_c c, \quad (1)$$

где e — заряд, m_c — эф. величина, наз. циклотронной массой носителей заряда. Очевидно, с той же частотой ω_c поворачивается вектор скорости частицы v . Если при этом частица находится в периодич. электрич. поле $E(t)$ с частотой ω , то энергия, поглощаемая ею в единицу времени, равная eEv , также оказывается периодич. ф-цией времени с разностной угл. частотой $(\omega_c - \omega)$. С той же частотой $(\omega_c - \omega)$ меняются радиус спирали и кинетич. энергия носителя. При $\omega = \omega_c$ носитель движется по раскручивающейся спирали и поглощаемая мощность возрастает. Рассеяние носителей заряда в твердом теле ограничивает это возрастание: при $\omega = \omega_c$ поглощаемая мощность имеет максимум, если рассеяние является достаточно слабым. Последнее условие сводится к требованию, чтобы носитель успел сделать много оборотов по спирали за время t релаксации импульса носителя (время между двумя актами рассеяния). Это приводит к условию наблюдения Ц. р.:

$$\omega_c t >> 1. \quad (2)$$

Описанная картина Ц. р. пригодна для достаточно слабого магн. поля H , в к-ром можно пренебречь квантованием кинетич. энергии поперечного (относительно H) движения носителей (см. *Ландау уровни*). Квантование отсутствует, если

$$\hbar\omega_c \ll kT, \quad (3)$$

где T — абр. темп-ра. Ц. р. в таких полях наз. классическим.

В противоположном случае ($\hbar\omega_c \gg kT$), в т. н. квантующим магн. поле (см. *Гальваномагнитные явления*), адекватным является описание Ц. р. на квантовом языке. В полях H , для к-рых $\hbar\omega_c \gg kT$, носители заряда находятся на нулевом уровне Ландау (в случае невырожденных носителей). Под действием электрич. поля эл.-магн. волны $E(t)$ носители переходят с нулевого уровня Ландау на первый,

что приводит к поглощению эл.-магн. энергии, к-рое имеет максимум на частоте, при к-рой энергия кванта излучения $\hbar\omega$ равна расстоянию между соседними уровнями Ландау: $\hbar\omega_c$. Максимум отчетливо выражен, если уширение уровней Ландау, обусловленное временем релаксации t , мало по сравнению с расстоянием между ними: $\hbar/t \ll \hbar\omega_c$ (см. ниже).

Циклотронный резонанс в полупроводниках

Ц. р. — важный метод исследования полупроводников. Он даёт возможность определить закон дисперсии (энергетич. спектр) носителей заряда $\delta(p)$ (p — квазимпульс носителей), знак заряда носителей, эф. массу, концентрацию, времена жизни; позволяет изучить механизм рассеяния носителей заряда, разогрев носителей переменным полем и др. (см. ниже). Преимуществом Ц. р. по сравнению с др. методами является его избирательность — возможность подбором частоты выделить определ. группу носителей в полупроводнике.

Ц. р. в полупроводниках наблюдается на частотах $10^{16} - 10^{12}$ Гц в полях 1—100 кЭ. Т. к. концентрация носителей заряда мала (обычно не превосходит $10^{14} - 10^{15}$ см⁻³), то эл.-магн. волны проникают в образец на большую глубину, значительно превосходящую диаметры орбит электронов (порядка мкм). Т. о., носители движутся в однородном электрич. поле, и Ц. р., как правило, наблюдается только при $\omega = \omega_c$.

Определение эффективной массы носителей. В простейшем случае изотропного квадратичного закона дисперсии носителей изоэнергетич. поверхность $\delta(p) = \delta_0$ — сфера (см. *Зонная теория*). Определение частоты ω_c позволяет найти скалярную эффективную массу носителей m_c , к-рая совпадает с циклотронной массой m_c . В случае более сложных законов дисперсии эф. масса отличается от циклотронной массы. Для эллипсоидальных изоэнергетич. поверхностей m_c зависит только от направления H , что позволяет определить гл. значения тензора эф. масс. Напр., для электронов в Ge (кубич. симметрия) изоэнергетич. поверхность — совокупность 4 сфероидов (двухосных эллипсоидов), оси вращения к-рых направлены вдоль диагоналей куба, т. е. кристаллографич. осей [111]. В этом случае циклотронная частота

$$\omega_c = \omega_{\perp} (m_{\parallel} \cos^2 \theta + m_{\perp} \sin^2 \theta) / m_{\parallel}, \quad (4)$$

где $\omega_{\perp} = |e| H/m_{\perp} c$; θ — угол между полем H и осью [111]; m_{\parallel} , m_{\perp} — продольная и поперечная эф. массы. Если H лежит в плоскости (110), то 2 из 4 сфероидов имеют одинаковый угол θ , т. е. одинаковые ω_c , и при произвольном θ для электронов наблюдается 3 пика Ц. р. (рис. 1). Пово-

Коф. поглощения

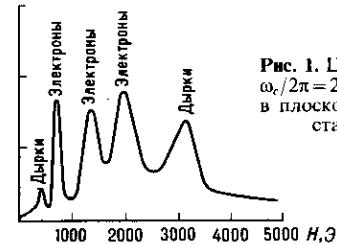


Рис. 1. Циклотронный резонанс в Ge при $\omega_c/2\pi = 24$ ГГц, $T = 4,2$ К; H направлено в плоскости (110) под углом 60° к кристаллографической оси [110].

рачивая кристалл в поле H , можно определить зависимость $m_c(\theta)$ (рис. 2). Выбрав 2 значения для двух θ , можно определить m_{\parallel} и m_{\perp} .

Для изоэнергетич. поверхностей более сложной формы, чем эллипсоидальная, ω_c оказывается зависящей не только от ориентации поля H , но и от проекции p_H квазимпульса носителей на направление H . В этом случае возникает разброс ω_c и максимум поглощения наблюдается при нек-ром ср. значении $\bar{\omega}_c$. Разброс по величине p_H имеет место для тяжёлых дырок в Ge и Si и электронов в InSb.

На рис. 3 показана зависимость $m_c(\theta)$ для лёгких (скалярная эф. масса) и тяжёлых дырок в Ge. Для последних